PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-097176

(43)Date of publication of application: 02.04.2002

(51)Int.CI.

CO7C251/54 CO8F220/28 CO8F220/36 G03F 7/11 H01L 21/027

(21)Application number: 2001-200769

(71)Applicant: HYNIX SEMICONDUCTOR INC

(22)Date of filing:

02.07.2001

(72)Inventor: HONG SUNG-EUN

JUNG MIN-HO

JUNG JAE-CHANG

JUN SUU RII BAIK KI-HO

(30)Priority

Priority number: 2000 200037270

Priority date: 30.06.2000

Priority country: KR

(54) ANTIREFLECTIVE COATING ORGANIC COMPOSITION AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an antireflective coating organic composition enabling a specified polymer to form for an antireflective film in a hyperfine pattern- forming process and capable of forming the stable hyperfine pattern in a high yield, by preventing reflection of the light by an inner film layer on a wafer, by removing standing waves caused by unevenness in thickness of a photoresist and by removing critical dimensional(CD) fluctuation caused by the diffracted or reflected light, and to provide a method for producing the antireflective film capable of freely controlling a k-value which is difficult to be controlled in conventional films.

SOLUTION: This antireflective coating composition contains the organic antireflective polymer which is given by using a compound expressed by the general formula (1) (R is H or methyl; Ra, Rb and R1 to R9 are each -H, -OH, -OCOCH3, -COOH, -CH2OH, -H, a 1-5C linear or branched alkyl which may be substituted or not substituted, a 1-5C linear or branched alkoxyalkyl which may be substituted or not substituted; and n is 1-5). The method for producing the antireflective film comprises utilizing the antireflective coating composition.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-97176

(P2002-97176A)

(43)公開日 平成14年4月2日(2002.4.2)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			ž	-マコード(参考)
C 0 7 C	251/54			C 0 7 C	251/54			2H025
C08F	220/28			C08F	220/28			4H006
	220/36				220/36			4 J 1 0 0
G03F	7/11	503		G03F	7/11		503	5 F 0 4 6
H01L	21/027			H01L	21/30		502R	
			審查請求	有 請	求項の数23	OL	(全 10 頁)	最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2001-200769(P2001-200769)

(22) 出願日 平成13年7月2日(2001.7.2)

(31)優先権主張番号 2000-37270

(32)優先日 平成12年6月30日(2000.6.30)

(33)優先権主張国 韓国 (KR)

(71)出願人 501171995

株式会社ハイニックスセミコンダクター 大韓民国京畿道利川市夫鉢邑牙美里山136

-1

(72)発明者 サン ユン ホン

大韓民国 ギュンギードー セオナンーシ ブンダンーグ イマエードン 141 プ ーンリム アパートメント 506-404

(74)代理人 100075258

弁理士 吉田 研二 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機反射防止膜の組成物及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 特定の重合体を超微細パターン形成工程における反射防止膜に使用し、ウェーハ上の下部膜層の光学的性質及びフォトレジスト厚さの変動による定在波、反射及び下部膜によるCD変動を除去し、安定した超微細パターンが形成でき、製品の収率が増大できるだけでなく、また既存の有機反射防止膜とは異なりk値が自由に調節可能な反射防止膜を提供する。

【解決手段】 以下の化学式構造を有する化合物、下記 化学式の構造を有する有機反射防止重合体及びその合成 方法、前記有機反射防止重合体を含む反射防止膜の組成 物、これを利用した反射防止膜の製造方法である。

【化1】

$$\begin{array}{c}
R \\
R_{2}C = 0 \\
C = 0 \\
R_{3} - C - R_{5}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{4} - C - R_{5} \\
R_{5} - R_{5} - R_{5}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{3} - C - R_{5} \\
R_{3} - C - R_{5}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{3} - C - R_{5} \\
R_{3} - C - R_{5}
\end{array}$$

【特許請求の範囲】

【請求項1】 以下に示す化学式 [化1] の構造を有する化合物。

【化1】

$$R_{a} = C$$

$$R_{b} = C$$

(上記の式において、Rは水素またはメチル基、Ra、Rb、R1ないしR9はそれぞれーH、一OH、一OCOCH3、一COOH、一CH2OH、または炭素数1ないし5の置換若しくは非置換された直鎖若しくは分岐鎖のアルキルまたはアルコキシアルキル、nはそれぞれ1~5の整数を示す。)

【請求項2】 請求項1に記載の化学式[化1]で表される化合物において、

R、R $_a$ 、R $_b$ 、R $_1$ ないしR $_9$ はそれぞれ水素、 $_n$ は2である請求項1に記載のアントラセンメチルイミンエチルアクリレート。

【請求項3】 請求項1に記載の化学式[化1]で表された化合物において、

Rは一CH3、Ra、Rb、R1ないしR9はそれぞれ水素、nは2である請求項1に記載のアントラセンイミンエチルメタクリレート。

【請求項4】 請求項1に記載の化学式[化1]で表された化合物において、

R、R $_a$ 、R $_b$ 、R $_1$ ないしR $_9$ はそれぞれ水素、 $_n$ は3である請求項1に記載のアントラセンメチルイミンプロピルアクリレート。

【請求項5】 請求項1に記載の化学式[化1]で表された化合物において、

R、R_a、R_b、R₁ないしR₉はそれぞれ水素、nは4である請求項1に記載のアントラセンメチルイミンブチルアクリレート。

【請求項6】 アントラセンオキシムとアクリル系単量体をラウリル系の酸触媒下で縮合反応させて請求項1に記載の化学式[化1]で示される化合物を製造する方法。

【請求項7】 前記縮合反応は、30ないし80℃の温度範囲で行われることを特徴とする請求項6に記載の製造方法。

【請求項8】 以下に示す化学式 [化2] の構造を有する化合物。

【化2】

(上記の式において、R、R'はそれぞれ水素またはメチル基、RaないしRd、R1ないしR9はそれぞれーH、一〇H、一〇C〇CH3、一C〇OH、一CH2〇H、または炭素数 1 ないし5の置換若しくは非置換された直鎖若しくは分岐鎖のアルキルまたはアルコキシアルキル、m、nはそれぞれ 1~5の整数、x、yはそれぞれ〇.01~〇.99のモル分率を示す)

【請求項9】 請求項8に記載の化学式[化2]で表される化合物において、

R、R'、 RaないしRd、R1ないしRgはそれぞれ水素、m、nはそれぞれ2、x、yはそれぞれ0.5である請求項8に記載のポリ[アントラセンメチルイミンエチルアクリレートー(2ーヒドロキシエチルアクリレート)]。

【請求項10】 請求項8に記載の化学式[化2]で表される化合物において、

Rはメチル基、R'、RaないしRd、R1ないしR9はそれぞれ水素、mは2、nは3、x、yはそれぞれ0.5である請求項8に記載のポリ[アントラセンメチルイミンエチルメタクリレートー(3ーヒドロキシプロピルアクリレート)]。

【請求項11】 請求項8に記載の化学式 [化2] で表される化合物において、R、R'、RaないしRd、R1ないしRはそれぞれ水素、mは3、nは4、x

、yはそれぞれ O.5である請求項8に記載のポリ[アントラセンメチルイミンプロピルアクリレートー(4-ヒドロキシブチルアクリレート)]。

【請求項12】 請求項8に記載の化学式[化2]で表される化合物において、

R' はメチル基、R、 R_a ないし R_d 、 R_1 ないし R_9 はそれぞれ水素、mは4、nは2、x、yはそれぞれ0.5である請求項8に記載のポリ[アントラセンメチルイミンブチルアクリレートー(2ーヒドロキシエチルメタクリレート)]。

【請求項13】 請求項1に記載の化学式[化1]で表

される化合物をヒドロキシアクリレート系単量体と共に 溶媒中で反応させた後、開始剤を入れて重合反応させる ことを特徴とする請求項8項に記載の化学式[化2]で 表される化合物の製造方法。

【請求項14】 前記溶媒は、テトラヒドロフラン、トルエン、メチルエチルケトン及びジオキサンからなるグループから選択されたいずれか1種以上を使用することを特徴とする請求項13に記載の製造方法。

【請求項15】 前記開始剤は、2、2ーアゾビスイソブチロニトリル、アセチルパーオキサイド、ラウリルパーオキサイド、tーブチルパーオキサイドからなるグループから選択されたいずれか1種以上を使用することを特徴とする請求項13に記載の製造方法。

【請求項16】 前記重合反応は、50ないし90℃で行われることを特徴とする請求項13に記載の製造方法。

【請求項17】 前記化学式 [化2] の構造を有する化合物の中のすくないずれかを含むことを特徴とする反射防止膜用組成物。

【請求項18】 前記化学式 [化2] の構造を有する化合物の中のいずれかと、下記化学式 [化3] の構造を有する化合物の中のいずれかを共に含むことを特徴とする反射防止膜用組成物。

【化3】

(上記の式において、R10および R11はそれぞれ分岐 鎖若しくは直鎖置換されたC1~C10のアルキル基、R 12は水素またはメチル基を表す)

【請求項19】 前記化学式[化2]の構造を有する化 合物の中のいずれかと前記化学式 [化3] の構造を有す る化合物の中のいずれかを含み、更にアントラセン、9 ーアントラセンメタノール、9 ーアントラセンカルボニ トリル、9-アントラセンカルボン酸、ジトラノール、 1, 2, 10-アントラセントリオール、アントラフラボ ン酸、9-アントラアルデヒドオキシム、9-アントラ ルアルデヒド、2ーアミノーフーメチルー5ーオキソー 5H-[1]ベンゾピラノ[2,3-b]ピリジン-3-カ ルボニトリル、1-アミノアントラキノン、アントラキ ノン-2-カルボン酸、1,5-ジヒドロキシアントラ キノン、アントロン、9-アントリルトリフルオロメチ ルケトン、9-アルキルアントラセン誘導体、9-カル ボキシルアントラセン誘導体、1-カルボキシルアント ラセン誘導体からなるグループから選択されたいずれか 1種以上の化合物とを含む請求項18に記載の反射防止 膜用組成物。

【請求項20】 前記化学式 [化2] の構造を有する化

合物の中のいずれかと前記化学式[化3]の構造を有す る化合物の中のいずれかを有機溶媒に溶解させた後、該 溶液を単独でまたはアントラセン、9-アントラセンメ タノール、9ーアントラセンカルボニトリル、9ーアン トラセンカルボン酸、ジトラノール、1,2,10-アン トラセントリオール、アントラフラボン酸、9-アント **ラルアルデヒドオキシム、9-アントラルアルデヒド、** 2-アミノーフーメチルー5-オキソー5H-[1]ベン ゾピラノ[2,3-b]ピリジン-3-カルボニトリル、 1-アミノアントラキノン、アントラキノン-2-カル ボン酸、1,5-ジヒドロキシアントラキノン、アント ロン、9-アントリルトリフルオロメチルケトン、9-アルキルアントラセン誘導体、9-カルボキシルアント ラセン誘導体、1-カルボキシルアントラセン誘導体か らなるグループから選択された1つ以上の化合物を添加 した溶液を濾過した後、下部層に塗布し、次いでハード ベークしてなることを特徴とする反射防止膜の製造方 法。

【請求項21】 前記有機溶媒は、エチル3ーエトキシプロピオネート、メチル3ーメトキシプロピオネート、シクロヘキサノン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテートからなるグループから選択され、該有機溶媒を用いて、前記有機溶媒を反射防止膜樹脂の200~5000重量%の量で使用することを特徴とする請求項20に記載の製造方法。

【請求項22】 前記ハードベーク時の温度は、100~300℃であることを特徴とする請求項20に記載の製造方法。

【請求項23】 請求項17ないし19に記載の反射防止膜用組成物のいずれかを用いて製造されたことを特徴とする半導体素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は248nm KrF および193nm ArFを用いたリソグラフィー用フォトレジストを使用する超微細パターン形成工程において、下部膜層の反射を防止し光およびフォトレジスト自体の厚さ変化による定在波(standing wave)を除去することができる反射防止用有機物質に関するもので、特に、64M、256M、1G、4G DRAMの超微細パターン形成時に使用できる有機反射防止化合物およびその製造方法に関する。また、本発明はこのような有機反射防止化合物を含む反射防止組成物と、これを用いた反射防止膜およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製造工程中、超微細パターン形成工程ではウェーハ上の下部膜層の光学的性質および、感光膜の厚さ変動による定在波、反射ノッチング(reflective notching)と、下部膜からの回折光および反射光によるCD(critical dimension)の変動が不可避に起

こる。したがって、露光源として使用する光の波長帯に おいて光を良好に吸収する有機物質を導入して下部膜層 で反射を防止できるようにする反射防止膜の導入が提案 されてきた。

【 O O O 3 】反射防止膜は使用される物質の種類によって無機系反射防止膜と有機系反射防止膜とに区分されるか、その機構(mechanism)によって吸収系反射防止膜と干渉系反射防止膜とに分かれる。365 n m波長のI 一線(I — line)を用いた微細パターンの形成工程では主に無機系反射防止膜が使用され、吸収系としてはTi Nおよび無定型カーボン(Amorphous C)が、干渉系としては主にSi O Nが使用されて来た。

【0004】KrF光を用いる超微細パターンの形成工程では主に無機系としてSiONが使用されて来たが、無機系反射防止膜の場合は光源である193nmにおける干渉現状を制御する物質がまだ発表されていないので、近年では、反射防止膜として有機系化合物を使用しようとする努力が続いている。

【0005】有機反射防止膜は次のような基本条件を要する。

【0006】第一に、工程適用の際、フォトレジストが溶媒によって溶解されて剥がれる現象が起こらないこと。そのためには成形膜が架橋構造をなすように設計される必要があり、この際の副産物として化学物質が生じてはいけない。

【 O O O 7 】第二に、反射防止膜から酸またはアミン等の化学物質の出入りがあってはならない。万が一、反射防止膜から酸が移行(migration)すれば、パターンの下面にアンダーカッティング(undercutting)が発生し、一方アミンのような塩基が移行すると、フッティング(footing) 現象が生ずる傾向があるからである。

【0008】第三に、フォトレジスト層をマスクとして 利用してエッチングプロセスを効果的に行うために、反 射防止膜は上部のフォトレジスト層に比べて速いエッチ ング速度を持たなければならない。

【0009】第四に、従って、反射防止膜はできるだけ 薄膜で十分に反射防止膜としての役目を果たすべきである。

【0010】また、既存の有機反射防止膜は、第一に、発色団を含有した重合体と、これらを互い架橋させる架橋剤(単分子物)及び添加剤(熱変酸化剤)、または、第二に、自ら架橋反応が可能で発色団を含有する重合体及び添加剤(熱変酸化剤)の2種類の形態で大きく分けられるが、前記2種類の形態の有機反射防止膜は重合反応時に設計された比率によって発色団の含有量が決まるので、k値の調節がほとんど不可能であり、k値を変化させるためには再び合成しなければならない問題点がある。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】前述の問題点を解決するために本発明は、新規の反射防止膜用重合体及びその

製造方法と、前記重合体を用いた反射防止膜及びその製造方法を提供することにその目的がある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明において、有機反射防止膜に使われる化合物の基本構造式を下記化学式 [化4]及び化学式[化5]に表した。

【化4】

$$\begin{array}{c|c}
R & R^{1} \\
C & O \\
C & O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{0} & C & R_{0} \\
R_{0} & C & R_{0}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{0} & C & R_{0} \\
R_{0} & C & R_{0}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{0} & C & R_{0} \\
R_{0} & C & R_{0}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{0} & C & R_{0} \\
R_{1} & R_{2} \\
R_{2} & R_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{1} & R_{2} \\
R_{3} & R_{4}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{1} & R_{2} \\
R_{3} & R_{4}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{1} & R_{2} \\
R_{3} & R_{4}
\end{array}$$

R₁₀ R₁₁

(上記の式において、R、R'はそれぞれ水素またはメチル基、RaないしRd、R1ないし RgはそれぞれーH、-OH、-OCOCH3、-COOH、-CH2OH、または炭素数 1 ないし 5 の置換若しくは非置換された直鎖若しくは分岐鎖のアルキルまたはアルコキシアルキル、m、n はそれぞれ 1 ~ 5 の整数、x、y はそれぞれ0.01~0.99のモル分率を示す。また、R10および R11はそれぞれ分岐鎖若しくは直鎖置換された C1~C10のアルキル基を、R12は水素またはメチル基を表す)。

【 O O 1 3】前記化学式 [化 4] を製造するために本発明は、下記化学式 [化 6] で表される化合物を提供する。

【化6】

【0015】本発明に係る前記化学式 [化4]で表される化合物は、前記化学式「化6」で表されるアントラセンメチルイミンアルキルアクリレート系の単量体をヒドロキシアクリレート系の単量体と共に溶媒中で反応させた後、開始剤を入れて重合反応させて製造する。この際、前記溶媒とは、テトラヒドロフラン、トルエン、メチルエチルケトン、およびジオキサンからなるグループから選択されたいずれか1種以上を使用することが好ましい。また、前記開始剤は、2,2-アゾビスイソブチロニトリル、アセチルパーオキサイド、ラウリルパーオキサイド、及びtーブチルパーオキサイドからなるグループから選択されたいずれかを使用することが好ましい。

【0016】また、前記重合反応は、50ないし90℃の温度範囲で行うことが好ましいし、各単量体のモル比は0.01~0.99:0.01~0.99であることが好ましい。

【 O O 1 7 】更に、本発明は、前記化学式 [化 4] の構造を有する化合物を含むことを特徴とする反射防止膜用組成物、または前記化学式 [化 4] の構造を有する化合物の中のいずれと、前記化学式 [化 5] の構造を有する化合物の中のいずれかを共に含むことを特徴とする反射防止膜用組成物を提供する。

【0018】前記化学式 [化5] の化合物は(メタ)アクロレインを重合させてポリ(メタ)アクロレインを製造し

(上記の式において、Rは水素またはメチル基、Ra、Rb、R1ないし R9はそれぞれーH、一OH、一OCO CH3、一COOH、一CH2OH、または炭素数 1 ない し5の置換若しくは非置換された直鎖若しくは分岐鎖の アルキルまたはアルコキシアルキル、n はそれぞれ 1 ~5の整数を表す)。

【 0 0 1 4 】前記化学式 [化 6] は、下記 [化 7] に示す反応式のようにアントラセンオキシムとアクリル系単量体をラウリル系酸触媒下で縮合反応させて製造し、前記縮合反応は3 0 ないし8 0 ℃の温度範囲で3 ないし1 0 時間ほど行うのが好ましい。

【化7】

$$\begin{pmatrix}
R_{a} & R_{b}
\end{pmatrix}_{B}$$

た後、製造された結果物を側鎖または主鎖置換された炭素数 1 ないし 1 0 のアルキルアルコールと反応させて製造する。

【 O O 1 9 】より詳しくは、まず、(メタ)アクロレインを有機溶媒に溶かして、そこに重合開始剤を添加した後、真空状態下で6 O ないし7 O ℃の温度で4 ないし6時間の間、重合反応させた後、その結果物に側鎖または主鎖置換された炭素数 1 ないし1 O のアルキルアルコールを、トリフルオロメチルスルフィン酸を触媒として常温で2 O ないし3 O 時間反応させて製造する。

【 O O 2 O 】 前記製造過程における有機溶媒は、テトラヒドロフラン(THF)、シクロヘキサノン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ジオキサン、メチルエチルケトン、ベンゼン、トルエン及びザイレンからなるグループから選択されたいずれか1種またはそれ以上を混合して使用することが好ましく、重合開始剤は、2、2ーアゾビスイソブチロニトリル(AIBN)、ベンゾイルパーオキサイド、アセチルパーオキサイド、ラウリルパーオキサイド、tーブチルパーアセテート、tーブチルヒドロパーオキサイド及びジーtーブチルパーオキサイドからなるグループから選択されたいずれかを使用することが好ましい。また、前記炭素数1ないし10のアルキルアルコールはメタノールまたはエタノールを使用することが好ましい。

【0021】前記化学式[化5]の化合物は下記化学式

[化8] ないし化学式 [化11] の化合物からなるグループから選択されたいずれかを使用することが好ましい。

【化8】

【0022】前記化学式 [化8] ないし化学式 [化1 1] の化合物はアルコール基を有する他の重合体と酸の 存在下で硬化が非常によく起きる。

【0023】更に、本発明は、前記化学式「化4]の構 造を有する化合物の中のいずれかと前記化学式[化5] の構造を有する化合物の中のいずれかを含んでおり、ア ントラセン、9ーアントラセンメタノール、9ーアント ラセンカルボニトリル、9-アントラセンカルボン酸、 ジトラノール、1,2,10-アントラセントリオール、 アントラフラボン酸、9-アントラアルデヒドオキシ ム、9-アントラアルデヒド、2-アミノ-7-メチル -5-オキソ-5H-[1]ベンゾピラノ[2,3-b]ピ リジン-3-カルボニトリル、1-アミノアントラキノ ン、アントラキノンー2ーカルボン酸、1,5ージヒド ロキシアントラキノン、アントロン、9-アントリルト リフルオロメチルケトン、下記化学式 [化12]の9-アルキルアントラセン誘導体、下記化学式[化13]の 9-カルボキシルアントラセン誘導体及び下記化学式 [化14]の1-カルボキシルアントラセン誘導体から

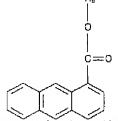
なるグループ(以下、"アントラセン誘導体グループ"という)から選択されたいずれか1種以上の化合物を含んでいる反射防止膜用組成物を提供する。

【化12】

$$R_2 - C - R_3$$

【化13】

【化14】



(上記の式において、 R_1 ないし R_5 はそれぞれーH、 ーOH、ーCH2OH、または炭素数 1 ないし 5 の置換 若しくは非置換された直鎖若しくは分岐鎖のアルキルま たはアルコキシアルキルである。)

【0024】更に、本発明は、前記化学式 [化4]の構造を有する化合物の中のいずれかと前記化学式 [化5]の構造を有する化合物の中のいずれかを有機溶媒に溶解させた後、この溶液を単独でまたは前記アントラセン誘導体グループから選択されたいずれか 1種以上の化合物を添加した溶液を濾過したのち、下部層に塗布し、次いでハードベーキングして製造することを特徴とする反射防止膜の製造方法を提供する。この時、前記有機溶媒は、エチル3ーエトキシプロピオネート、メチル3ーメトキシプロピオネート、シクロヘキサノン、プロピカネート、シクロヘキサノン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテートからなるグループから選択されたいずれかを使用、前記溶媒を反射防止膜樹脂の200-5000重量%の量で使用するのが好ましく、ハードベーキング時の温度は100~300℃であることを特徴とするのが好ましい。

【 O O 2 5 】更に、本発明はまた、本発明に係る反射防止膜用組成物の中のいずれかを使用して製造されたことを特徴とする半導体素子を提供する。

【0026】前述のように構成された本発明は、まず重合体自体が248nmの波長で吸収がよく行われるように吸光度が大きい発色団を有した単量体(前記化学式

[化6] の構造を有する化合物)を合成した後、これを、高分子量を有する前記化学式 [化4] の構造を有する化合物(第1重合体)で合成する。それから、有機反射防止膜の成形性、気密性、耐溶解性を与えるためにコーティングの後、ハードベーク時架橋反応が行われるように樹脂内のアルコール基と反応して架橋結合を持つことができる高分子である化学式 [化5] の構造を有する化合物(第2重合体)を合成して、前記第1重合体と共に混合して熱反応により架橋物を形成できるようにしたものである。

【 O O 2 7 】特に、本発明に用いられた架橋剤らは、重合体の形態として架橋反応において効率性が極大化できるように設計されたので、第 1 重合体の比率を調節することによって、有機反射防止膜の k 値を自由に調節することが可能である。

【0028】また、本発明の反射防止膜樹脂は、ヒドロカーボン系の全ての溶媒に対して良好な溶解性を有しており、ハードベーク時にどんな溶媒にでも溶解されない耐溶解性を持っている。更に、パターンの形成時、アンダーカッティング及びフッティングが起こらないだけでなく、特にアクリレート系の高分子で形成されているので、エッチング時フォトレジスト膜に比べて良好なエッチング速度を有し、これにより、エッチング選択比を増加させた。

[0029]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施例について説明する。本実施例は本発明の権利範囲を限定するものではなく、ただ例示として提示されたものである。

【 0 0 3 0 】実施例 1 : 9 - アントラセンメチルイミンエチルアクリレートの製造

9ーアントラルアルデヒドオキシム 0.5 モルをテトラヒドロフランに溶かして極微量のジブチル錫ラウレートを入れて活性化させた後、2ーヒドロキシエチルアクリレート 0.5 モルを加える。反応の完了後、溶液を濾過してエチルアセテートで抽出する。この抽出物を蒸溜水で数回洗って、減圧蒸留器により乾燥すると、下記化学式[化15]で表される 9ーアントラセンメチルイミンエチルアクリレートが得られる (収率:85-90%)。

【化15】

【0031】実施例2:9ーアントラセンメチルイミンエチルメタクリレートの製造

9ーアントラルアルデヒドオキシム 0.5 モルをテトラヒドロフランに溶かして極微量のジブチル錫ラウレートを入れて活性化させた後、2ーヒドロキシエチルアクリレート 0.5 モルを加える。反応の完了後、溶液を濾過してエチルアセテートで抽出する。この抽出物を蒸溜水で数回洗って、減圧蒸留器により乾燥すると、下記化学式 [化 16] のような 9ーアントラセンメチルイミンエチルメタクリレートが得られる(収率:85-90%)。【化 16】

【 O O 3 2 】 実施例 3 : 9 - アントラセンメチルイミン プロピルアクリレートの製造

9ーアントラルアルデヒドオキシム 0.5 モルをテトラヒドロフランに溶かして極微量のジブチル錫ラウレートを入れて活性化させた後、3ーヒドロキシプロピルアクリレート 0.5 モルを加える。反応の完了後、溶液を濾過してエチルアセテートで抽出する。この抽出物を蒸溜水で数回洗って、減圧蒸留器により乾燥すると、下記化学式 [化17] のような 9ーアントラセンメチルイミンプロピルアクリレートが得られる(収率:85-90%)。

【化17】

【0033】実施例4:9-アントラセンメチルイミンブチルアクリレートの製造

9ーアントラルアルデヒドオキシム 0.5 モルをテトラヒドロフランに溶かして極微量のジブチル錫ラウレートを入れて活性化させた後、4ーヒドロキシブチルアクリレート 0.5 モルを加える。反応の完了後、溶液を濾過してエチルアセテートで抽出する。この抽出物を蒸溜水で数回洗って、減圧下で蒸留器により乾燥すると、下記化学式 [化 18] のような 9ーアントラセンメチルイミンブチルアクリレートが得られる(収率:85-90%)。

【化18】

【 O O 3 4 】実施例 5 : ポリ [9 - アントラセンメチル イミンエチルアクリレートー(2-ヒドロキシエチルア クリレート)] の製造

実施例 1 で合成した 9- アントラセンメチルイミンエチルアクリレート単量体 0.5 モル、 2- ビドロキシエチルアクリレート 0.5 モルを 500 m 1 の丸底フラスコに入れて攪拌する。次に、予め準備したテトラヒドロフラン 300 g を入れて撹拌しながら前記混合物に加える。それから、 2.2- アゾビスイソブチルロニトリルを 0.1 g ~ 3.0 g 入れた後、前記混合物を窒素雰囲気下で 60 でないし 75 で温度で $5\sim 20$ 時間反応させた。反応の終了後、この溶液をエチルエーテルまたはノルマルへキサン溶媒に沈殿させた後、濾過して乾燥させ

ると、下記化学式 [化 1 9] のような本実施例によるポリ[9-アントラセンメチルイミンエチルアクリレート - (2-ヒドロキシエチルアクリレート)]の樹脂が得られる(収率: 8 3 %)。

【化19】

【0035】実施例6:ポリ[9-アントラセンメチルイミンエチルメタクリレート-(3-ヒドロキシプロピルアクリレート)] の製造

実施例2で合成した9ーアントラセンメチルイミンエチルメタクリレート0.5モル、3ーヒドロキシプロピルアクリレート0.5モルを500mIの丸底フラスコに入れて混合する。次に、予め準備したテトラヒドロフラン300gを撹拌しながら前記混合物に加える。それから、2,2ーアゾビスイソブチルロニトリルを0.1g~3.0g入れた後、前記混合物を窒素雰囲気下で60℃ないし75℃温度で5~20時間反応させる。反応の終了後、この溶液をエチルエーテルまたはノルマルヘキサン溶媒に沈殿させた後、濾過して乾燥させると、下記化学式 [化20] のような本実施例によるポリ[9ーアントラセンメチルイミンエチルメタクリレートー(3ーヒドロキシプロピルアクリレート)]の樹脂が得られる(収率:82%)。

【化20】

【0036】実施例7:ポリ[9-アントラセンメチルイミンプロピルアクリレート-(4-ヒドロキシブチルアクリレート)] の製造

実施例3で合成した9ーアントラセンメチルイミンプロピルアクリレート0.5モル、4ーヒドロキシブチルアクリレート0.5モルを500mlの丸底フラスコに入れて混合する。次に、予め準備したテトラヒドロフラン300gを撹拌しながら前記混合物に加える。それから、2.2ーアゾビスイソブチルロニトリルを0.1g~3.0g入れた後、前記混合物を窒素雰囲気下で60℃ないし75℃温度で5~20時間反応させる。反応の終了後、この溶液をエチルエーテルまたはノルマルへキサン溶媒に沈殿させた後、濾過して乾燥させると、下記化学式[化21]のような本実施例によるポリ[9ーアントラセンメチルイミンプロピルアクリレートー(4ーヒドロキシブチルアクリレート)]の樹脂が得られる(収率:81%)。

【化21】

【 O O 3 7 】実施例 8 : ポリ[9 - アントラセンメチルイミンブチルアクリレート-(2 - ヒドロキシエチルメタクリレート)] の製造

実施例 4 で合成した 9- アントラセンメチルイミンブチルアクリレート 0.5 モル、 2- ヒドロキシエチルメタクリレート 0.5 モルを 500 m 1 の丸底フラスコに入れて混合する。次に、予め準備したテトラヒドロフラン300gを撹拌しながら前記混合物に加える。それから、 2.2- アゾビスイソブチルロニトリルを $0.1g \sim 3.0g$ 入れた後、前記混合物を窒素雰囲気下で 60 でないし 75 で温度で $5 \sim 20$ 時間反応させる。反応の終了後、この溶液をエチルエーテルまたはノルマルへキサン溶媒に沈殿させた後、濾過して乾燥させると、下記化学式 [化 22] のような本実施例によるポリ [9- アン

トラセンメチルイミンブチルアクリレートー(2-ヒドロキシエチルメタクリレート)]の樹脂が得られる(収率:79%)。

【化22】

【0038】実施例9:反射防止膜の製造

前記化学式 [化4] の構造を有する実施例1ないし8により製造された重合体(樹脂)のいずれかと前記化学式 [化5] の構造を有する前記化学式 [化8] ないし [化11] の重合体とをプロピレングリコールメチルエーテルアセタートの溶媒に溶解する。この溶液に、単独でまたは前記アントラセン誘導体グループから選択されたいずれか1種以上の添加剤の0.1~30重量%を添加して完全に溶かす。それから、この溶液を濾過してウェーハ上に塗布し、コーティングされたウェーハを、100~300℃で10~1000秒間ハードベーキングする。その後、形成された反射防止膜の上に、感光物質を塗布して超微細パターンの形成工程を行う。

[0039]

【発明の効果】以上のように、本発明で用いた架橋剤は、重合体の形態で架橋反応において効率性が極大化されるように設計したので、第1重合体の比率を調節することによって、有機反射防止膜のk値を自由に調節することが可能である。

【〇〇4〇】また、本発明の反射防止膜樹脂は、ヒドロカーボン系の全ての溶媒に対して良好な溶解性を持っており、ハードベーク時にはいかなる溶媒でも溶解されない耐溶解性を持っている。更に、パターンの形成時、アンダーカッティング(undercutting)及びフッティング(footing)が発生しないだけでなく、特にアクリレート系の高分子で形成されているので、エッチング時フォトレジスト膜に比べて優秀なエッチング速度を有し、これにより、エッチング選択比を増加させた。

フロントページの続き

 (51) Int. Cl. 7
 識別記号
 F I
 デーマコート*(参考)

 H O 1 L 21/30
 5 7 4

(72) 発明者 ミン ホー ユン 大韓民国 キュンギードー イーチョンー シ ジュンポードン スンキュン アパー トメント 205-1102

(72)発明者 ジャエ チャン ユン 大韓民国 キュンギードー イーチョンー シ ダエワルーミュン サドンーリ ヒュ ンダイ アパートメント 107-1304

(72) 発明者 ジュン スー リー 大韓民国 キュンギードー イーチョンー シ ブバルーエウプ シンハーリ サミク アパートメント 103-302 (72) 発明者 キー ホー バイク 大韓民国 キュンギードー イーチョンー シ ジュンポードン ダエウー アパート メント 203-402

F ターム(参考) 2HO25 AAO2 AAO3 AB16 DA34 4HO06 AAO1 AAO2 AAO3 AB78 AC59 BA66 BB11 BB16 BB25 BC10 BC31 BW20 BW31 4J100 ALO8P ALO8Q ALO9Q BAO2P BAO3P BAO3Q BA10P BA10Q BA16P BA16Q BA46P BC48P CAO4 FAO3 FA19 JAO1

5F046 PA07